

GC窒素キャリアガスソリューション: GC-TOFMS精密質量解析におけるヘリウムと窒素の比較

関連製品:質量分析計(MS)

はじめに

GCキャリアガスとして使用されているヘリウム(He)の供給不足が長期化しており、深刻な問題となっている。その対策として水素(H₂) や窒素(N₂)などの代替キャリアガスが用いられ、中でも窒素は安価で安全であることから使用されるケースが増えている。一方で窒素 キャリアのデメリットとしては、クロマトグラムのピーク分離と感度の低下、マススペクトルの変化に起因する定性解析精度の低下が挙げ られ、解析結果への悪影響が懸念される。

そこで本報告では窒素キャリアを用いた際に、GC-TOFMSの精密質量解析が十分な性能を発揮できるかを検証したので紹介する。検証のためのモデルアプリケーションとして、既報MSTips300で紹介したアクリル樹脂の熱分解測定を行った。イオン化法はEI法とFI法を 併用し、これらの精密質量情報をmsFineAnalysisにより統合解析することで推定分子式を導出した。上記測定をヘリウムキャリアと窒素 キャリアで行い、クロマトグラムや精密質量解析の結果を比較することで、キャリアガスの影響を評価した。なお今回用いたEI/FI共用イ オン源は、既報MSTips299で紹介したとおり一般的なEI法で懸念される窒素キャリアガス使用時の感度低下が少ないという特徴を持つ ことから、窒素キャリアガスでもヘリウムと同等の解析結果を得られることが期待できる。

実験

測定試料はMSTips300と同様に市販のアクリル樹脂を用い、EI法では0.2mg、FI法では1.0mgとした。熱分解-GC-TOFMSの測定条件はMSTips300の条件をベースとし、カラム流量についてはそれぞれの最適線速度を踏まえてヘリウム1.0mL/minに対し、窒素は0.55mL/minに変更した。主要な測定条件及び解析条件をTable1に示す。

測定結果については、トータルイオンクロマトグラム(TICC)と代表化合物の抽出イオンクロマトグラム(EIC)における、ピーク分離と感度 (強度とS/N)を比較した。msFineAnalysisによる統合解析では、強度上位100ピークに対し推定分子式を導出し、公平を期するため自動 解析結果のままで比較を行った。推定化合物の導出にはクロマトグラムのピーク分離と感度に加え、質量精度、同位体パターンマッチン グ、EIフラグメントイオンカバー率等が影響するため、精密質量解析の総合的な評価が可能である。

Pyrolysis conditions		MS conditions	MS conditions	
Pyrolyzer	EGA/PY-3030D(Frontier Lab)	Spectrometer	JMS-T200GC (JEOL Ltd.)	
Pyrolysis Temperature	600°C	Ion Source	EI/FI combination ion source	
GC conditions		Ionization	EI+:70eV, 300µA	
Gas Chromatograph	7890A GC		FI+:-10kV, 40mA/30msec	
	(Agilent Technologies)	Mass Range	<i>m/z</i> 35-800	
Column	ZB-5MSi (Phenomenex)	Data processing condition		
	30m x 0.25mm, 0.25µm	Software	msFineAnalysis (JEOL Ltd.)	
Oven Temperature	40°C(2min)-10°C/min	Library database	NIST17	
	-320°C(15min)	Tolerance	±5mDa	
Injection Mode	Split mode (100:1)	Electron	Odd	
Carrier flow	He:1.0mL/min	Element set	C:0-50, H:0-100, O:0-10	
	N ₂ :0.55mL/min			

Table 1. Measurement and analysis conditions

TICCの比較

EI法におけるTICCをFigure1に、FI法におけるTICCをFigure2に示す。アクリル樹脂の熱分解測定では開始直後にモノマーのアクリル酸メチル(MA)とメタクリル酸メチル(MA)が強い強度で観測され、その後10分あたりから複数のダイマー成分が、17分あたりからトライマー成分が観測される。比較の結果、窒素ではカラム流量を下げたことにより概ね全てのピークについて1分弱程度保持時間が遅くなるものの、ピーク分離はヘリウムとほぼ同等であった。窒素キャリアで懸念された感度低下についても同等~1/2程度の低下に留まった。この理由としては、EI法においてはチャンバ構造を持たない開放型のEI/FI共用イオン源の特性により、ソフトイオン化法であるFI法においてはイオン化エネルギーが低いことにより、感度低下の原因となる窒素イオンの生成が抑制されたためと考えられる。





本誌の記載内容は予告なしに変更することがあります。本誌掲載の商品は外国為替及び外国貿易法の規制品に該当する場合がありますので、輸出するとき、または日本国外に持ち出すときは弊社までお問い合わせ下さい。 Copyright © 2020 JEOL Ltd.

EICの比較

代表的なトライマーMMA³について、EI法およびFI法におけるベースイオンのEICをFigure3に示す。EICにおいてもピーク形状はヘリウムと窒素でほぼ同等であり、ピーク強度およびS/Nについても、窒素での低下幅は1/2程度に留まった。



Figure 3. EICs of MMA³

msFineAnalysisの解析結果

msFineAnalysisの解析結果画面のスクリーンショットをFigure4に示す。画面上部にはEI法とFI法のクロマトグラムが表示されている。下 部のピークリストには推定分子式等が表示されており、全体の解析精度を直感的に理解できるよう、推定分子式の候補数に応じて自動的 に色分けされる。



Figure 4. Screenshot of msFineAnalysis (Result of N₂ carrier)

コンパウンドピークの比較

msFineAnalysisではデコンボリューションにより得られたコンパウンドピークに対してピークアサインを行う。EI法におけるTICCとコンパ ウンドピークをFigure5に示す。ヘリウムと窒素では保持時間が異なり、TICC上で重なり合うピークの分離状態が僅かに異なるが、デコン ボリューション機能によりこれらのオーバーラップピークについても同じように区別してピークのアサインが可能となる。自動解析の結果で は強度上位100ピーク中92ピークがヘリウムと窒素で同じ成分となった。残りのピークについても、強度下位(100位付近)ピークの入れ替 わりによるものであり、ほぼ同等の結果を得られることが確認できた。



推定分子式の候補数分布の比較

強度上位100ピークの推定分子式の候補数分布をFigure6に示す。この円グラフでは前述のmsFineAnalysisの色分けを反映し、推定分 子式の候補が一つに絞れたものを青、候補が複数あるものを橙、候補を導き出せなかったものを灰で色分けした。比較の結果はヘリウム と窒素でほぼ同等であり、いずれも9割近いピークの分子式を一意に決定することができた。



Figure 6. Number distribution of estimated molecular formula

まとめ

GCキャリアガスにヘリウムと窒素を用いてパイロライザーとGC-TOFMSによるアクリル樹脂の熱分解測定を行い、得られた結果を比較した。クロマトグラムのピーク形状・分離はヘリウムと窒素で同等であった。窒素キャリアで懸念された感度低下についても、EI/FI共用イオン源を用いたことにより、同等~1/2程度の低下に留まった。

msFineAnalysisを用いて、強度上位100ピークに対して推定された分子式の候補数の分布についても、ヘリウムと窒素でほぼ同等の結果が得られ、質量精度等の性能が窒素キャリアにおいても損なわれていないことが示唆された。これらの結果によりGC-TOFMSの精密質量解析が窒素キャリアにおいても有効であることが確認できた。

Copyright © 2020 JEOL Ltd.

このカタログに掲載した商品は、外国為替及び外国貿易法の安全輸出管理の規制品に該当する場合がありますので、輸出するとき、または日本国外に持ち出すときは当社までお問い合わせ下さい。

JEOL 日本電子株式会社

本社・昭島製作所 〒196-8558 東京都昭島市武蔵野3-1-2 TEL:(042)543-1111(大代表) FAX:(042)546-3353 www.jeol.co.jp ISO 9001・ISO 14001 認証取得

東京事務所 〒100-0004 東京都千代田区大手町2丁目1番1号 大手町野村ビル 業務統括本部 TEL:03-6262-3564 FAX:03-6262-3569 ブランドコミュニケーション本部 TEL:03-6262-3560 FAX:03-6262-3577 SI営業券 SI販産室 TEL:03-6262-3567 FAX:03-6262-3577 ソリューション推進室 TEL:03-6262-3566 産業機器営業部 TEL:03-6262-3570 SE営業部 TEL:03-6262-3569 ME/シリューション販売客 TEL:03-6262-63571

